

★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 関川純哉 副委員長 久我宣裕
幹事 服部康弘・阿部宜輝 幹事補佐 和田真一

日時 1月23日(金) 13:30~16:40

会場 富士通アドバンステクノロジー(川崎市中原区上小田中4-1-1 富士通川崎工場内. <http://jp.fujitsu.com/group/fatec/facilities/kawasaki/>)

議題

1. AgSnO₂ 接点対による直流誘導性電流遮断時のアーク放電特性に対する電極開離速度の影響に関する実験的検討
○長谷川 誠・大川七海・園部寛弥(千歳科技大)
2. 直流高電圧回路中で発生する開離時アークのガス吹きつけによる消弧 蒔山敦史(名大)・○関川純哉(静岡大)
3. マルチコアファイバ用コネクタのPC接続端面に関する検討
○鹿間光太・阿部宜輝・柳 秀一・高橋哲夫(NTT)
4. 光コネクタ用割りスリーブの微小変形に関する研究(2) ○青野志郎・長瀬 亮(千葉工大)
5. 定在波同軸管法を用いた非接触2波PIM試験における試料寸法設計法 ○森田久美子・久我宣裕(横浜国大)
6. BOFを用いた光ファイバセンサによる圧力測定(4) ○松田健太郎・長瀬 亮(千葉工大)
7. 光ファイバを用いた水溶液濃度測定 ○石橋裕介・青野志郎・長瀬 亮(千葉工大)

☆EMD研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

2月20日(金) 静岡大浜松キャンパス〔締切済〕テーマ:機構デバイスの信頼性, 信頼性一般

3月6日(金) 千葉工大津田沼6号館〔1月15日(木)〕テーマ:ショートノート(卒論・修論特集)

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合せ先】

関川純哉(静岡大)

TEL & FAX [053] 478-1618

E-mail: tjsekik@ipc.shizuoka.ac.jp

久我宣裕(横浜国大)

TEL & FAX [045] 339-4279

E-mail: kuga@ynu.ac.jp

服部康弘(住友電装)

TEL [059] 382-8634, FAX [059] 382-8591

E-mail: yasuhiro-hattori@gate.sws.co.jp

阿部宜輝(NTT デバイスイノベーションセンタ)

TEL [046] 240-2262, FAX [046] 270-6421

E-mail: abe.yoshiteru@lab.ntt.co.jp

©EMD研究会に関する最新の情報は, <http://www.ieice.org/es/emd/jpn/>を御参照下さい.